Family list

1 application(s) for: JP2003058077

SUBSTRATE FOR MICROFABRICATION, FABRICATION

1 METHOD THEREFOR AND IMAGE-LIKE THIN-FILM FORMING METHOD

Inventor: NAKAYAMA TAKAO

Applicant: FUJI PHOTO FILM CO LTD

EC: IPC: G02B5/20; B01J35/02; B41M5/00; (+29)
Publication info: JP2003058077 (A) — 2003-02-28

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

SUBSTRATE FOR MICROFABRICATION, FABRICATION METHOD THEREFOR AND IMAGE-LIKE THIN-FILM FORMING METHOD

Publication number: JP2003058077 (A)
Publication date: 2003-02-28

Inventor(s): NAKAYAMA TAKAO

Applicant(s): FUJI PHOTO FILM CO LTD

Classification:

- international: G02B5/20; B01J35/02; B41M5/00; G02F1/1333; G02F1/1343; G03F7/20;

G09F9/30; H01L21/288; H01L21/3205; H01L51/50; H05B33/10; H05B33/14; G02B5/20; B01J35/00; B41M5/00; G02F1/13; G03F7/20; G09F9/30; H01L21/02; H01L51/50; H05B33/10; H05B33/14; (IPC1-7): G09F9/30; B01J35/02; B41M5/00;

G02B5/20; G02F1/1333; G02F1/1343; G03F7/20; H01L21/288; H05B33/10; H05B33/14

HU5B33/1

- European:

Application number: JP20010240761 20010808 Priority number(s): JP20010240761 20010808

Abstract of JP 2003058077 (A)

PROBLEM TO BE SOLVED: To present a substrate for easily fabricating a fine element such as a semiconductor element, an integrated circuit, and a device for an image display at a low cost without patterning by photolithography for the fabrication of the fine element, a fabrication method for the substrate, and a thin-film forming method using the substrate; SOLUTION: An original plate having a surface to be hydrophilic by at least irradiation with active light or heat application is made hydrophilic by being irradiated with the active light or applied with heat in pattem or reverse pattern to provide a pluratity of fine affinity areas which are regularly arrayed in a non-affinity area having no affinity to specific fluid, which is made acceptable to certain area covering the pluratity of regularly arrayed fine affinity area, thus providing the substrate for microfabrication and the thin-film forming method using the substrate

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

【特許請求の範囲】

【請求項1】 活性光の解収 公益外の印加によって場外性化する表面を有する原核にパターン 状又は逆パターン 状の活性光照線 又は熱印加を行って最大性化することに よって、所定の流動体に対して親和性からい事報和性倒 域中に、所定の流動体に対して親和性からある謎パターン に対応して基制的に配列した複数の限小規和性関域を設 け、該知即的に配列した複数の限小規和性関域を設 け、該知即的に配列した複数の限小規和性関域を設 に、該定期的に配列した複数の限小規和性関域を で表 が表 が関係しています。 所述の流動体と が強して整合では 別域の水に対する接触的の差が少なくとも20度である ことを特能とする計算が用いた対する複数性 領域の水に対する接触的の差が少なくとも20度である ことを特能とする請求項 1 に記載のミクロファブリケー ション 円基板

【請求項3】 所定の流動体に対して親和性のある複数 の能小領域が互いに少なくとも1点で接触していること を特徴とする請求項1又は2に記載のミクロファブリケ ーション田基府。

【請求項4】 基板の表面に設けられた活性光の照射又 は熱の印加によって親水性化する材料が、TiO2、R TiO_3 (Rはアルカリ土類金属原子)、 $AB_{2-x}C_xD$ 3. E,O10 (Aは水素原子またはアルカリ金属原子、B はアルカリ土類金属原子または鉛原子、Cは希土類原 子、Dは周期律表の5A族元素に属する金属原子、Eは 同じく4A族元素に属する金属原子、xは0~2の任意 の数値を表す)、SnO,、Bi,O,、SiO,、GeO 2、A12O3、ZnO、およびFeO, (yは1.0~ 1.5)から選ばれる金属酸化物の少なくとも1つによ って構成されていることを特徴とする請求項1~3のい ずれか1項に記載のミクロファブリケーション用基板。 「請求項5】 所定の流動体に対して親和性のある微小 領域を原板表面に形成する前に、該表面が疎水化処理さ れていることを特徴とする請求項1~4のいずれか1項 に記載のミクロファブリケーション用基板。

【請求項7】 前記所定の流動体が親水性であって、活性光の照射又は熱の印加かなされた領域が所定の流動体 に対して親和性のある微小領域を形成することを特徴と する請求項6に試動のミクロファブリケーション用基板の脚帯方法。

【請求項8】 前記所定の流動体が疎水性であって、活性光の照射又は熱の印加かたされた側線が、所定の流動体に対して裏和性のある最小側線を取り囲む線水性側域を形成することを特徴とする請求項6に記載のミクロファブリケーション用基板の製造方法。

【請求項の】 請求項1・5のパッ寸がか1項に記載のミクロファブリケーション用系板に像状2階段を形成する形成する状2を2で、所定の流動体の液消をセ出可能に関けられたインクジェット式記述かっドを3球板2上で相対解約を立かた。 銭インジェット式記述かいが表現が必要がある場合では一般である。 1000年 1000年

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する核部分野】本発明は、半導体素子、集積 - 國路、 画像ディスプレー用デバイス等の破損素子の製作 に代表されるマイクロファブリケーションに用いる基 板、その製造方法、及びその基板上の像状薄膜形成方法 に関するものである。

[0002]

【傑来の技術】現在半導体素子等の機能素子が、種々の 応用分野に広く用いられている。例えば、半面ディスプ レイの代表権である液晶ディスプレイ(LCD)をはじ め、積線已しディスプレイ(OED)、電気気動ディ スプレイなどの名標電子画像ティスプレーは、環礁トラ シジスタ業子(以後丁ド丁ともいう)をとの半導体子パイ スが顕像の取りこ本、操作、出力を演じている。してD とOELDの原盤がに対アラネブマトリックス(AM 原動が主流技術であり、高面質が得られているのは周知 のとおりである。また電気波動ディスアレイにおいても AM駆動法デスプレイが起次展表され、精練で設 得られている。AM駆動法は各両素にトランジスタとキ ャバンターを配置して、特定の画素の選択性を高め、画 像金一学順限程かる機能を持ちる機能を持つ。

【0003】現在半導体素子等の規想表子のマイクロファブリケーション、例えば下下の際強。 には、麦笠 置内での素薄やスパックリング干法によって素子の構成 部材の電照を形成させ、それをフォトリソグラフィー法・ でパターニングして素子を作業している、装置加まりリーンルーム内におかれ、作業もその中で行われる。 結果 として、工場の設立には多部の投資が必要になり、 材料 ヤエネルギー効率は必ずしら高くなく、これら半導体デ バイスの高コスト型別となっている。 第 のて、今後の第 ス類の製造時の製造エネルギー・材料をいかに低減し、 低コスト化するかは緊急の課題となっている。

【0004】この課題に対地して、使来の影響製造プロ とれに替わり、液体材料をインクジェットアリンティング グやコンタクトアリンティングの手法を用いてダイレク トにパラーニングする新しい清観形成プロセスが結みら れいて、従来の需要製造プロセスに好べを開ける 使用エネルギーを低減できることが示されている。例え ば、着成日しの端素形成にインクジェットアリンティン 力を適用するために、高分子系が優し上材料をインク化 し、基度表面をインク受空性でして、該反し材料を用い てインクジェット指面を行なうことによって精度が11ま クロンオーダのアライメントが可能なインクジェットに よる05 に L Dの製造が捏築されている (特開平10-0 12377号を報り)

【0005】また、下下の製作に関して、まず茶板上 にポリイミド (P1) などのセパレータをフォトリソグ ラフィ法で形成しておき、このセパレータによってイン を扱ったがりを即止しながら、時電性インクを用いてイ ングシェット方式で指面することによってソース値を ドレイン電極を形成し、次いで半導体階と絶縁層をスピ ンコート法で形成し、次いで半導体階と絶縁層をスピ ンコート法で形成し、次にで半導体階と絶縁層をスピ で相面することによって下下を発圧・需温の交配中 情勢に作戦できる方法も提示されている(高分子学会、 印刷 情報記録表示研究会類感消滴質等生1頁、200 1年2月22-23日)。

【0006】ごれらの技術は、インクジェット補面方式 を利用することによって、アドアなどの電子デバイスの マイクロファブリケーションが低コストかつ簡易化でき ることを具体的に示しているが、なお描画に先だってプ ラズで処理を施したり、他然として多少フォトリソ快 によるパターニングを行なうなどの操作が必要であ り、これらの操作による素子の汚れリスクもあって、簡 易化と低コスト化を含む更なる改良が望まれている。 【0007】

【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、上記した常常に基づくものであり、マイクロファブリケーションすな力を学療法学、集階園医 画像ディスアレー用デバイス等の設備業子の整件に整してフォトリソグラフィによるバターニングを施すことなく、低コストで簡易に設備業子を検する方法を提示することである。具体的には、そのための基度、基基板の件数方法、及び該基板を用いるパターン形成方法を提示することである。例えば下ドアの作成を例として説明すれば、従来のように真空差階内でデバイス料料の薄膜を形成させたり、それをフォトリソグラフィー法でパターニング後、変に表している。

【課題を解決するための手段】本発明者は、上記の目的

に対して基板の極性変化を利用した像形成方法の半導体 素子及びその基板作製への適用可能性を凝度検討した結 果、新たな像状液限形成方法の着想を得て、それに基づ いて下記の本発明に到達した。すなわち、本発明は下記 のとおりである。

【0009】1、活性光の原料又は熱の印加によって観水性化する表面を有する原数にパターン状又は速パターン状みの活性光照射又は熱印加を行って観水性化することによって、所定の流動体化が見て複数性のかるという場面がで、対域性のある。 域地性、所定の流動体に対して複数性のある。 域が中に、所定の流動体に対して複数性のある。 域がは、所定の流動体に対して複数の流小数和性領域の一定 の面積化またがで、前途に動きを速度して愛いた。 したことを特徴とするミクロファブリケーション用基

【0010】2. 所定の流動体に対して親和性のある敞 小額域の水に対する接触角と該微小領域に接する非額和 性領域の水に対する接触角の恣が少なくとも20度であ ることを特徴とする上記1に記載のミクロファブリケー ション用基板。

【0011】3. 所定の流動体に対して緩和性のある複数の敵小艇域が互いに少なくとも1点で接触していることを特徴とする上記1又は2に記載のミクロファブリケーション用基板。

【0012】4、基板の表面に設けられた活性光の照射 又は熱の印加によって親水性化する材料が、TiO₂、 RTiO。(Rはアルカリ土類金属原子)、AB2-,C2 Da., E, O16 (Aは水素原子またはアルカリ金属原子、 Bはアルカリ土類金属原子または鉛原子、Cは希土類原 子、Dは周期律表の5A族元素に属する金属原子、Eは 同じく4A族元素に属する金属原子、×は0~2の任意 の数値を表す)、SnO2、Bi2O3、SiO2、GeO 2、A12O3、ZnO、およびFeO, (yは1.0~ 1.5)から選ばれる金属酸化物の少なくとも1つによ って構成されていることを特徴とする上記1~3のいず れか1項に記載のミクロファブリケーション用基板。 【0013】5、所定の流動体に対して親和性のある微 小領域を原板表面に形成する前に、該表面が疎水化処理 されていることを特徴とする上記1~4のいずれか1項 に記載のミクロファブリケーション用基板。

【0014】6。活性光の照け又は熱の印加によって報 水性化する表面を有する原理とにソラーン状えば記がタ ナーン状の活性光照射又は熱印加を行って親水性化することによって、所定の流動体に対して親則性のない非親和 を設け、統規則的に配列した複数の強い規則性現地の一 定分面積化またがって、解語流動体を連続して受容可能 としたまクロファブリケーション用基度の製造方法であ って、該話性大の解析と観り、 の間にフォトマスクを介してなされる活性光の照射、レ ーザー光の間隙発光による走査電光、熱ヘッドの走査に よる熱の印加及び光熱変操性の輻射線の照射のいずれか によって行われることを特徴とするミクロファブリケー ション用基板の製造方法。

【0015】7. 前記所定の流動体が親水性であって、 活性光の照射又は熱の印加がなされた領域が所定の流動 体に対して親和性のある微小領域を形成することを特徴 とする上記6に記載のミクロファブリケーション用基板 の製造方法。

【0016】8. 前記所定の流動体が疎水性であって、 活性光の照射又は熱の印度がさされた領域が、所定の流 動体に対して銀和性のある限小領域を取り時む親水性領 域を形成することを特徴とする上記6に記載のミクロフ ャブリケーション田基板の製造方法。

【0017】9、上記1~5のいず状か1項に記述のミクロファブリケーション用差板に像状清散を形成する様 水線振振成が左ちって、所定の流動体の液滴させ出可能に設けられたインクジェット式記述~いぎを該塞板上で相好野島させがら、該インクジェット式記述~いぎ記述~の時別 ズルから就流動体の流流動体の流流動体の機大薄膜を形成させるととを刺激とする像状薄膜形成方法。 10018】

【発明の実施の形態】1. 極性パターン形成方法 本発明は、発明者が見出した現象、すなわち原板上にイ ンク流体に対して親和性のある親和性微小領域をパター ン状に設けた基板では、着弾したインク流体の液滴が基 板上の親和性の領域を越えて広がることが基本的にはで きないことと、液滴が親和性微小領域に受容しきれない 過剰量であっても隣接する親和性敵小領域への広がりは 最小限にとどまること、に基づいている。この現象を利 用することによって、インクジェット方式によって基板 上に描画されたインク流体は、基板上を広がることが抑 止されて優れた解像性を持つ像状インク流体層が形成さ れ、インク流体が半導体素子の薄膜構成材料を含むもの であれば、微細構造の像状薄膜をフォトリソグラフィの 手法を用いることなく、簡易に形成させることが可能と なる。はじめに、上記の現象と本発明とのつながりを含 めて、極性パターンの形成方法から説明する。なお、以 下の本発明の詳細の説明には、TFTの作製を例にして 記述することが多いが、本発明はTFTの作製に限定さ れるものではない。

【0019】上記したように、活性光の順致又は熱の印加によって親州任代する材料を表面に有する原数上に、 活性光でパターン状に蒸光して親州任領域の線が領域の 規則的な記列パターンを形成させた後、親州性インク流 体の液溶を活性光照射開版にインクジェット法によって 吐出させると、繁くべきことに、付着した水性インク流 は北美丽部よりにより親和性原展(照射領域)には容易に 広がるが、隔壁物質がないにもかかわらずインクに非親 和性の領域 (非照射領域) には拡がることができず、露 光パターンに応じた精細なインク画像が形成される。 【0020】本発明は、この現象を利用してなされたも のであることを、図1によって説明する。図1は、原板 トに活性光のパターン状照射を行なって親水性微小領域 の規則的な配列パターンを形成させた本発明のミクロフ ァブリケーション用基板に親水性インク流体の吐出を行 なった状態を示す説明図である。図1において、基板1 1は、表面が光又は熱の作用(光照射の場合で説明を行 かうが、熱の作用の場合も同じである)によって親水性 となる表面を有する原板12に極性変化パターンが施さ れた構成となっている。図の左端では、光照射によって 親水性となった照射領域13と光照射を受けず疎水性の ままの周辺領域(非昭射領域)14からなる基板11の表 而を示している。その右には照射領域13に親水性イン ク流体の液流16が吐出された状態を示し、さらにその 右には、液滴16が消滅して親水性インク流体が照射領 域に広がって液膜15を形成していく途中の状況を液滴 占線16'と液醇占線15'で示した。さらにその右 は、親水性領域全面にインク流体の液膜15が形成され たことを示している。液膜15の領域の辺縁、すなわち 液膜領域と周辺の疎水性領域14との境界では液の広が りは疎水性の障壁のために抑止され、液にじみや近接し て設けられた別の液膜との交じり合いが起こらないの で、精度の高い液膜が作製される。インク流体が半導体 素子の薄膜形成材料を含んでいれば薄膜が形成される。 液滴の量が照射領域13のインク流体受容可能量を超え ている場合には、過剰分は隣接する照射領域13に広が るが、インク流体の吐出量が適切である限り、該隣接す る昭射領域に受容され、さらなるなる広がりは抑止され るので、実質的に不都合な広がりは生じない。したがっ て、インク流体の描画どおりの像状液膜が複数の微小親 和性領域の一定面積にまたがって形成され、正確な描画 像の寸法,形状が精度よく維持される。

【0021】また、薄膜形成用材料を含んだインク流体 が緩水性の場合には、活性性の照別が影パターン状に行 なわれて、インジェットによる措施によって、イン 流体が複数の規則的に位列した微小非照射領域にまたが って確似に受容される。ここで、インク流体が、例えば 下下での薄膜波分の組成物であれば、素板上にコメー リソグラフィを用いないで薄形が像状に形成される。イン つ流体中の薄膜形成位分を変更することによって有機。 無機の各種半導体、有機、無機の各種絶縁体、金鉱海歌 や有機帯電体機などの薄膜を形成することも可能とな

【0022】ここで、パターン露光を行なった後、イン クジェット描画を行なうことなく、単にインク液中に浸 減してもインクに親和性の領域にインクが付着して一見 間様な結果が得られるが、液膜を像状に形成することは できない、とくに、TFTのように繊維を部分に特性の 算なる材料の需要を規則正しく配列させるには、浸漬方 法でははじめに付与した需要が2度目の浸渍の郷に剥が れ落ちたり、混じり合ったりして能却に実種材料による 溶悪形成が困難である。その点、図1 で説明した上記の 方法では、税利性パターンを養光によって形成後、緩和 性パターンの希望する場所に、インクジェットによって インラ気体を様状に付与することができる。このパター 少業光(又はパターン状加熱)とインクジェットによる 薄膜材料含有液体による措面との組み合かせは、浮彫の 形状、稲度などの性能が確保できることと簡便で少量の 形状、稲度などの性能が確保できることと簡便で少量の が利な目的を連放できることから非常に有利である。

[0023]インク流体の液沸の量が緩和性の動か領域 が受容しうる量を起えて希別した場合は、進制分は、そ の微小環境に関陰する微小環境に広がるが、広がらた液 最が解除性小頻級の受容の能量を超えない線り延断接機 小領域で広がりは抑止されるしたがって、裏側を 領域のパターンや配別を設けたことによって液滴の広が りは砂小線に抑制され、繊細な形状の液散が特度高く形 成される。

【0024】ここで、規則的に配列した億小額利性領域 のパターンは、種々を形状と危張のものを選択すること が出来る。図2a~8aには、そかいてかかの勢とし てある。図2a~5aは、酸小領域がそれぞれ間接領域 と接していないパターンを形成しているのに対して、図 6a~8aには、各領域が少なくとも1点の点接触で投 しているパターン形状を有する例である。本売明で

「所注の流動体に対して親阳性のない。非無性和性環境中に 設けられた所定の流動体に対して親和性のある規則的に 配列した複数の減小規和性領域」とは、図2 a - 5 a に 示した微小機和性領域が互いに接していない配列のほか に、図6 a - 8 a のように緩和性のある微小領域同士が点 接触している場合をも含んでいる。

【0025】図2a~8aのそれぞれは矢印A-A'で 示すようにインクジェット方式で所定の流体(インク流 体)で線状に描画した場合、インク流体の適用量が適切 であると図26~86,3c~8cに示すようにインク 流体の薄層が形成される。液滴の着弾関所が親和性微小 領域を取り巻く非親和性領域である場合には、液滴は最 寄の1,2の親和性微小領域に移動して受容される。図 2 b ~ 8 b は、インク流体の着弾量が微小親和性領域の 受容量を超えない場合を示しており、図3c~4cと5 c~8 cは、過剰のインク流体が隣接颌小領域に留まっ ていて、適当な太さに制御された流体薄層が形成されて いる状態を示している。図6~8の微小親和性領域同士 が点接触部分を含む配列のパターンの場合には、インク 流体が形成する液膜の均一性、したがってインク流体が 含む構成材料の薄膜の均一性において特に優れたものと なるので好ましい。本明細書において、「該規則的に配 列1.た複数の微小親和性領域にまたがる一定の面積に、

前記流動体を連続して受容可能とした微小観和性領域の 規則的な配列パターン」とは、このようなパターン形状 と効果とを有している。

【0026】次ぎに、図1で説明した活性光照射とイン クジェット描画を組み合わせて精細なインク付着が可能 となる現象を利用してミクロファブリケーションが可能 であることを、例えばTFTが極めて簡単に、しかも高 性能に作成することが可能となることを図9と10を用 いてさらに説明する。図9は、フォトリソグラフィ手段 を利用した公知のTFTの形成方法の説明図であり、図 10はフォトリソグラフィによらずに簡単にパターンを 形成させる本発明を示す説明図である。図9において、 基板12上には、隔壁27が公知のミクロファブリケー ション手法で設けられ、隔壁を挟むようにドレイン電極 22とソース電極23が設けられる。ドレイン電極22 とソース電極23を設ける手法としては、例えば、イン クジェット法により電極成分を含んだ流体をインクとし て描画を行なう方法であってもよい。ドレイン電極22 とソース電極23が基板12上に設けられ、隔壁27が インク流体の広がりを抑止しているので、ドレイン電極 22とソース電極23ともに規定の形状に形成される。 その後、陽壁27は除去され、半導体層(あるいは液晶 層)24とその上に絶縁層25が順次スピンコートさ れ、さらにその上にゲート電極26が施されてTFTが 作られる.

【0027】図10は、本発明による図9と間に構成の TFTを作製する例で、各部材の数字は、図1及び図9 と共通である。図10において、基板11は光触媒層又 は高温親水性発現層が設けられた原板12の疎水性の表 面に微小親水性領域の配列パターンが形成されるように 光又は熱の照射が行なわれている。図10では、隔壁2 7は設けられていない。しかし、ドレイン電極22とソ - ス電極23を設けるべき部分に、電極物質を含有する インク液体でインクジェット描画を行うと、隔壁は設け られなくとも上記に述べたように液の広がりが抑止され ているので、容易にドレイン電極22とソース電極23 が設けられる。図10では、図9で隔壁27が設けれた 部分にも微小親水性領域のパタンが形成されていても、 この部分にはインク流体の描画は行なわれないので薄膜 は形成されず、しかもドレイン電極22とソース電極2 3を形成するべきインク流体の広がりを阻止している。 【0028】別の態様としては、電極物質を含有するイ ンク流体を疎水性としておいて、原板上の逆パターン状 領域を活性光で照射又は熱の印加を行って親水性として おいて、疎水性インク流体が疎水性微小領域に受容され るようにインクジェット方式の描画を行うこともでき る。このようにして導電層からなるソース電極およびド レイン電極はインクジェット法の描画域から広がること なく、パターン画像に対応した高精細な導電パターンが 形成される。さらにこの上から半導体層、絶縁層を逐次 スピンコートで作成し、最後にゲート電像をインクジェットで付与すれば、TFTが完成する。ここで半等体層 に流品用高ケ子を使用すれば、溶験発品ティスアレーが できる。このように、従来のように真空装置やフォトリ ソグラフィーの工程がよったく不要なTFT製造が可能 となる。

【0029】上記の本発明では、インク流体に親和性を 有する微小領域のパターンを簡易に形成させるために、 光触媒件の金属酸化物及び/又は熱の印加によって極性 が変化する金属酸化物(熱応答性とも呼ぶ)からなる原板 など少なくとも該金属酸化物を表面に有する原板を用い る。光触媒性の金属酸化物は、活性光の照射を受けると 疎水性から親水性に極性が変化する。したがって、原板 表面にパターンに対応した像様の活性光の照射を行なう ことによって容易に親水性領域を形成することができ る。また、熱応答性の金属酸化物は、特定の温度(高温 親水性発現温度と呼ぶ)以上に加熱した場合に疎水性か ら親水性に極性が変化するので、熱ヘッド又は光熱変換 性の輻射光などによって選択的に加熱して加熱領域を親 水性領域に形成させることもできる。活性光の照射又は **勢の印加は、光淵と該原板との間にパターン形状又は逆** パターン形状のフォトマスクを介してなされる活性光の 昭射、レーザー光のパターン状の走査露光、熱ヘッドの 走査によるバターン状の熱の印加及び光熱変換性の輻射 線のパターン状照射のいずれかによって行うのが好まし

【0030】本発明において、親水性とは、インクジェ ット方式で適用する薄膜形成物質含有親水性インク流体 の適適を受容できる程度の軽水性(パターン状の光照射 領域の場合)、又はインクジェット方式で適用する薄膜 形成物質含有疎水性インク流体の液滴を反発できる程度 の親水性(逆パターン状の光照射領域の場合)、を意味し ており、具体的には親水性領域の水に対する接触角が3 ①度以下である。また、親水性領域と、相接している疎 水性領域とは、インクの液滴の境界を越えての拡散が実 質的に抑止される程度の親水性・疎水性の差が必要であ って、そのような差は、それぞれの領域の水に対する接 触各の差が20度以上であり、好ましくは40度以上で あり、差が大きいほど有利ではあるが、90度を超える 必要はない。これだけの差があれば、本発明の基板用の 原板材料では、通常必ずしも予め原板に疎水化処理を施 す必要はないが、多くの場合は次ぎに述べる疎水化処理 を施すことも好ましい。

【0031】原板上にインク流体に裏用性をもつ線小観 和性領域を形成する前に、原板を確水性有機化合物に接 膨させることによって原収素面の離水性を強化する方法 が観測性領域と非親和性領域との極性の差を増大させて 調素で効果をあげる。予砂板板表面の離水性を強化して おいても、そのあとで行なわれる親和性の線が新郷の形 成は効果的に行なわれて、微小領域の郷水作度には実質 成は効果的に行なわれて、微小領域の郷水作度には実質 的な影響は及ばない。疎水性有機化合物は、気体又は液 体が好ましく、特に気体が充分な接触を果たす点で優れ ている。

【0032】以上で極性パターンの形成方法に含めて、 本発明によるミクロファブリケーションの方法の要点に ついて説明をしたので、更なる詳細を本発明に用いる原 称から順だ歌明する。

【0033】11、基板の作成方法

(金属酸化物) 本発明のミクロファブリケーション用基 板は 極性の差異に基づくパターンを付与できるよう に、光触媒性の金属酸化物及び/又は熱の印加によって 極性が変化する金属酸化物(熱応答性金属酸化物とも呼 は)からかるか又は該金属酸化物を表面に有するガラス 板、金属板、プラスチック板を原板としている。光触媒 性の金属酸化物とは、光の照射を受けて親水性/疎水性 の極性が変化する金属酸化物を指しており、極性を変化 させる光を活性光と呼んでいる。また、熱の印加によっ て極性が変化する金属酸化物すなわち熱応答性金属酸化 物は、光触媒性金属酸化物の中に比較的多く見られる が、光触媒性であるとは限らない。これらの全属酸化物 は、セラミックや半導体のなかにも見られる。光触媒能 を有する物質は、基底順位と伝導体が近い真正半導体と 不純物準位に依存する酸化パナジウムや酸化銅などの仮 性半導体との両方に見られる。

【0034】本発明に用いる光触媒能を有する金属酸化 物は、いろいろの形態の金属酸化物に見られ、単一の金 属酸化物、複合酸化物のいずれの場合もあり、また後者 の場合は、固溶体、混晶、多結晶体、非晶質固溶体、金 属酸化物微結晶の混合物のいずれからもこの特性を有す るものが認められる。このような特性をもつ金属酸化物 は 経験的に周期律表のOと VIIA (ハロゲン元素) 族 を除く第3~6周期に属する金属元素の酸化物に見いだ される。以下に述べる光触媒性の金属酸化物は、熱応答 性でもあるが、一部の酸化鉄には、光触媒性ではない が、熱応答性のものもある。以下の説明では、光触媒性 を有する金属酸化物を主体にのべるが、必ずしも光触媒 性ではないが熱応答性金属酸化物(酸化鉄など)も合わせ て説明する。なお、上記金属酸化物は、使用目的から水 に対する溶解度は、水100ミリリットルについて10 mg以下、好ましくは5mg以下、より好ましくは1m g以下である。

[0035] 光機械能を有する金面酸化物の中でも、酸化チタンと酸化亜鉛は対ましく、これらについてまず数明する。これらは、いずれら水売卵の素板に利用できる。特に酸化チタンが感度(つまり表面性の光光化の敏感性)などの反対をしい。酸化チタンは、イルメナトやチタンスラグの硫酸加熱療成、あるいは加熱版業化後酸素酸化など既知の任意の方法で作られたものを使用できる。

【0036】酸化チタン又は酸化亜鉛を含有する層を原

板(すなわち悪板支持体)の米面に設けるには、たとえ は、〇酸化チタン酸結晶又は酸化亜酸酸結晶の分散物を 原板上に酸設する方法、砂塩放したのも強成してバイン ダーを接着或いは物去する方法、砂度放しに源去、スパ ックリング、イオンアレーディング。CVDなどの方法 で酸化チタン(又は酸化亜鉛) 裏を設ける方法、砂側え ばチタニウムアトキシドのようなチタン有機化合物を原 板上に熔布したのも、焼破板化を続して酸化チランの。 が成れたができ あ方法でど、既知の任意の方法を用いることができ る。本本明においては、表定業者又はスパッタリングに よる酸化チタン原が特に登したが、

【0037】上記の又は四の酸化チタン微結晶を塗設す る方法には、具体的には無定形骸化チタン微結晶分散物 を塗布したのち、焼成してアナターゼまたはルチル型の 結晶酸化チタン層とする方法、酸化チタンと酸化シリコ ンの混合分散物を塗布して表面層を形成させる方法、酸 化チャンとオルガノシロキサンなどとの混合物を塗布し てシロキサン結合を介して支持体と結合した酸化チタン 層を得る方法、酸化物層の中に酸化物と共存できるボリ マーバインダーに分散して塗布したのち、焼成して有機 成分を除去する方法などがある。酸化物微粒子のバイン ダーには、酸化チタン微粒子に対して分散性を有し、か つ比較的低温で熄成除去が可能なポリマーを用いること ができる。好ましいバインダーの例としては、ポリエチ レンたどのボリアルキレン、ボリブタジエン、ポリアク リル酸エステル、ポリメタクリル酸エステル、ポリ酢酸 ビニル、ボリ蟻酸ビニル、ボリエチレンテレフタレー ト、ポリエチレンナフタレート、ポリビニルアルコー ル、部分鹸化ポリビニルアルコール、ポリスチレンなど の疎水性バインダーが好ましく、それらの樹脂を混合し て使用してもよい。

【0038】上記のの酸化チタンの液交素等を行うに は、例えば通常が空蒸着電荷の凍着用加熱の熱郷に 歯子タンを置き、をガス圧10°1Pa、酸素分圧比が3 0~95%になるようにしながら、チタン金配を蒸発さ せると、蒸着皿には酸化チタンの蒸滑消費が形成され る。また、スパッタリングによる場合は、例えばスパッ 分装置化にチタン金属ターゲットをセットしてArケの 上がちのノ40 (モル比)となるようにガス圧をう 上がちのノ40 (モル比)となるようにガス圧をう してスパッタリングを行って酸化チタン滑腰を服板上に 形成させる。

【0039】一方、本券明、除化型結構を使用する場合、その酸化亜鉛構は限知の任意の方法で作ることができる。とくに金属型鉛板の表面を電新催化して酸化皮限を形成させる方法と、真空蒸煮、スパッタリング、イオンプレーディング、CVDをどによって酸化型油板製を形成させる方法が好ましい。酸化亜鉛の蒸煮限は、上記の酸化ナタンの患者と同様に金属亜鉛を酸素ガス存在する差とする機を形成させる方法が対策した。

で亜鉛金属腺を形成させたのち、空気中で温度を約70 0° Cにおげて酸化させる方法を用いることができる。 そのほか、修範亜鉛の塗布層やセレン化亜鉛の薄層を酸 化性気流中で加熱しても得られる。

【0040】酸化チタンはいずれの結晶形のものも使用 できるが、とくにアナターゼ型のものが感度が高く好ま しい。アナターゼ型の結晶は、酸化チタンを焼成して得 る過程の焼成条件を選ぶことによって得られることはよ く知られている。その場合に無定形の酸化チタンやルチ ル理能化チャンが共存してもよいが、アナターゼ型結晶 が40%以上、好ましくは60%以上含むものが上記の 理由から好ましい。酸化チタンあるいは酸化亜鉛を主成 分とする層における酸化チタンあるいは酸化亜鉛の体積 率は、それぞれ30~100%であり、好ましくは50 %以上を酸化物が占めるのがよく、さらに好ましくは酸 化物の連続層つまり実質的に100%であるのがよい。 しかしながら、表面の親水性/親油性変化特性は、酸化 亜鉛を電子写真感光層に用いるときのような著しい純度 による影響はないので、100%に近い純度のもの(例 えば98%)をさらに高純度化する必要はない。それ は、本発明に利用される物性は、導電性とは関係ない膜 表面の親水性/親油性の性質変化特性、すなわち界面物 件の変化特性であることからも理解できることである。 【0041】しかしながら、光の作用によって表面の親 水性が変化する性質を増進させるためにある種の金属を ドーピングすることは有効な場合があり、この目的には イオン化傾向が小さい金属のドーピングが適しており、 Pt. Pd. Auをドーピングするのが好ましい。ま た、これらの好ましい金属を複数ドーピングしてもよ い、ドーピングを行った場合も、その注入量は酸化亜鉛 や酸化チタン中の金属成分に対して5モル%以下であ

【0042】次に、木発明に用いることができる別の化合物である一般式RTiのすで示したチタン能金属塩や ついて電す。一般代RTiのより、大は、大は、カルシウム、カルシウム、ストロンチウム、パリウム、ベリリウムをとの開閉律率のアルカリ土類元素に乗する登成の子であり、とくに入りロンが好ましい。また、2種以上のアルカリ土類金属原子をその合計が上記の式に化学量論的に整合する限り共存することができる。

【0043】次に、一根式AB₂, C, D₃, E, O₁で表 される化合物について説明する。この一般式において、 れな休業原子及ゲトリウム、ルビジウム、 セシウム、リチウムなどのアルカリ金属原子から選ばれ る1種原子で、その合計が上記の式と位字量論的に整合 する限りそれるの2種以上を実体してもよい、Bは、上 記のRと同義のアルカリ土類金属原子又は治原子であ り、同様に化学集論的に整合する限り2種以上の原子が、 非存してもよい、Cは岩土類原子であり、野ましくは、 には土土類原子であり、野ましくは、 スカンジウム及びイットリウム並びにラックン、セリウム、プラセオジウム、ネオとウム、エルミウム、パードリニウム、ボルミウム、オッテルビウム、パリウム、ルテキウムをひうンタノイド系元素に関する原子であり、また、その音が上記の式に化学製造的に整合する限りそれらの2種以上を共存してもよい。Dは周期保養の5人能元素の温度はた一種以上で、パナロース・カース・クスターがありません。また、化学量論関係を満たす限り、2種以上の5人族の金属原子が共存してもよい。Eは関ビくチタン、ジャコニウム、カースの大きの人の金属原子が共存してもよい。Eは関ビくチタン、ジャコニウムなどの人の接近の変に振行すたます。また、2種以上の4人族の金属原子が共存してもよい。とは10~20年迄の数値を表す。

 $\{0.044\}$ RTi $\{0.0, -40$ 就力 B_1 、 $\{0.7, 0.7\}$ 、 $\{0.7$

[0045] 例えば、上記の、②の診療力法によってチタン酸パリウム維持子を確認するには、チタン酸パリウムとシリコンの混合分散物を維布して表面層を疾感させる方法、チタン酸パリウムとオルガンボリシロキウンあたはそのモノマーとの混合物を維布する方法をどがある。また、酸化チタンの質で近べたように、酸性物層の中に酸化物と共存できるポリマーバインダーに分散し、弦体化チタン陽つ可定法でたらのと同じである。この方法にとって、チャン酸パリンは別学化チックリウム、チタン酸パリンは別学化チックリカム、チタン酸パリンは別学化チャクリカム、チタン酸パリンは対学化チャクリカム、チタン酸パリンは大きが多いカム、チタン酸パリンは大きが多いカム、チタン酸パリンドナタン酸パリンはアナタンカム、チタン酸パリンドナタン酸パリンドナタンカストナタン酸パードの大きないた。この方法にとって、チャン酸パリンはアナタンカム、チタン酸パリンドナタン酸パードラン酸パードラン酸パードラン酸パードラン酸パードラン酸パードラン酸パードラン酸パリンドナタン酸パードランはアードラン酸パードランのアードランのアードラン酸パードランのアードラン酸パードランのアーチンのアードランのアードランのアードランのアードランのアードランのアードランのアードランのアードランのアードランのアーチンのアーチンのアードランのアードランのアードランのアードランのアードランのアードランのアードランのアードランのアードランのアードランのアー

[0046] 同様にして上記の、空の検索方法によって CsLa₂NbTi₂O₁₆微粒子を鑑数することも可能で ある。CsLa₂NbTi₂O₁6微粒子は、その代字量論 に対応するCs₁CO₂,La₂O₂, NbO₃,TiO₂を 乳鉢で微粉砕して、1金をつぼに大れ、30° Cでう memの成し、それを冷却してから乳鉢に入れて数きクロ ン以下の微粒子に粉砕する。このCsLa₂NbTi₂O に酸粒子を前辺のサケルと同様にバインダー の中に分散し、始布して微板を発板した。この方法は、 $CsLa_2NbTi_2O_{10}$ 整微粒子に限らず、H $Ca_{1.5}$ L $a_{0.5}Nb_{2.5}Ti_{0.5}O_{10}$, HL $a_2NbTi_2O_{10}$ なと前途のA $B_{2-1}CxD_{3-1}E_2O_{10}$ 、($0 \le x \le 2$) に 適用される.

【0047】上記〇の真空薄膜形成法を用いた光触媒性 又は熱応答性金属酸化物層の形成方法としては、一般的 にはスパッタリング法あるいは真空薄膜形成法が用いら れる。スパッタリング法では、あらかじめ単一もしくは 複合型の酸化物ターゲットを準備する。例えば、チタン 砂パリウムターゲットを用いて蒸着膜用の原板の温度を 450° C以上に保ち、アルゴン/酸素混合雰囲気中で RFスパッタリングを行うことによりチタン酸バリウム 結晶薄膜が得られる、結晶性の制御には必要に応じてボ ストアニーリングを300~900°Cで行えばよい。 本方法は前述のRTiO₃(Rはアルカリ土類金属原 子)をはじめ他の前記光触媒性又は熱応答性金属酸化物 にも、 結晶制御に最適な原板温度を調整すれば同様の考 え方で薄膜形成が可能である。例えば酸化鍋薄膜を設け る場合には原板温度120°C、アルゴン/酸素比50 /50の混合雰囲気中でRFスパッタリングを行うこと により酸化鍋結晶の本目的に沿う薄膜が得られる。

【0048】上湿の金銀ブルコレートを用いる方法 も、バインダーを使用しないで目的の強悪形成が可能な を方法である。チシン酸パリウムの薄膜を形成するにはバ リウムエトキシドとチタニウムブトキシドの混合アルコ ール溶液を表側にS10支を有するシリフル駅及上の 布し、その表面を加水分解したのち。200°C以上に 加熱してチタン酸パリウムの保膜を形成することが可能 である。本方式の方法も崩退した他のRT10。(Rは アルカリ土類金属原子)、AB₂-、C,D₃-E,O 1。(A、B、C,D、Bはそれぞれ能型の定案の内容。

e_Qo_の機器形象に適用することができる。 【0049】上型のによって光触線性を発現する金属機 化物薄膜を形成をせる方法も、バインゲーを含またい系 の機態の形成が確定から。SnO_の循膜を形成する には35cl,の塩酸水溶液を20°C以上に加熱し た石灰又は結晶性ガラス表面に吹きつけて薄膜を生成す ることができる。本方式も、SnO_7薄形以上が、前途 したRTiO_(Rはアルカリ土類金属原子)、AB_-, C,D₃,E_O;(A,B,C,D,Eはそれぞ前両ご の定義の内容を表す)、B1;O₃O₃CF e₂O₃O₃いずれ

表す)、SnO2、ZrO2、SiO2、Bi2O2及びF

【0050】金属酸化物薄膜の厚みは、上記のいずれの 場合も0.1~100000 nmがよく、好ましくは1~ 1000nmである。さらに対きしくは300 nm以下 として光干渉の歪みを防ぐのがよい。また、光触媒活性 化作用を十分に現現させるには厚みが5 nm以上あるこ と対容器できると

の薄膜形成にも適用することができる。

【0051】バインダーを使用した場合の上記光触媒性

又は熱応答性金属酸化物の薄層において、金属酸化物の 体積率は50~100%であり、好ましくは90%以上 を酸化物が占めるのがよく、さらに好ましくは酸化物の 沸終層のまり実質的に100%であるのがよい。

【0052】(極性の差異によるパターン形成)本発明 のミクロファブリケーション用基板は、原板上に規則的 に配列したパターン状に活性光照射又は熱の印加が行な かれて極性の差異によるパターン状間緩が形成された基 板である。

【0053】 <信任光照性による報外作額級の形成と3版 株表面に3級十年戦略を形成させらかに5階分される3版 光力光加は、光触媒性全国化合物の感光域の彼長の光、 すなわる光吸収級に相当する該長の光を発する2級であ 6、四人は2条機性全級化舎物能化チタンの場合 は、アナターゼ型が387 nm以下、ルチル型が413 nm以下の紫外球に窓光域を有している。したがって彼 おり、主として紫外線を着りる光源でいる。 あり、主として紫外線を着りる光源といる。 部性光の光短域作用によって親水性強減の億種の分 布を形成させる手段には、両端光方式、走査方式のいず れでもよい、

[0054] 前巻、すなわち間窓光方式の場合は、一様 な光を用いるが、原板上の観水性化するべき傾域のみが 信性光の照射を受けるようにフォトマスクを介して原板 上に光照射して、照射された上記傾域の表面を現水性化 する方式である 面隔光方式で活性光の映画を行うのに 適した光調は、水板だ、タングステンハロゲンランプ、 その他のメクルハライドランプ、キセノン放電灯などで ある。

【0055】 観火性とするための照射大量は、0.1~ 1000 J/c mi、 対ましくは0.2~100 J/c miである。また、 光絶域反応には相反即が成立することが多く、例えば10 mw/c miで100 wy miで100 wy miで10 である。同じな10 mw/c miで1秒の需光を行っても、同じ効果が得られる場合ともく、このような場合には、活性光を発光する光源の選択を開いませた。

[0056] 検熱・すなわた生産大業水の場合には、またもれる環体大の原任人のビーム化学和水化化でもなべる 類域に対応するサイズと形状の原則面を与えるように光 学系小能定される。走産光源には、活性光を照明するレーサー光部が穿ましく、活性光がにある。 原足して系統定を多っていると発展する公知のレーザーを用いることができる。 原足して系統定を多っ25 mに有する人のウムウェーター ができる。ならに、紫外線レーザー、近紫外線レーザーなどを用いること ができる。さらに、紫外線レーザー、近紫外線レーザー、近紫外線レーザーを発が環境されている手能線及を多ら0~400 mに 有する整化ガリウム系のInGaN系量子井戸半導体レーザー、及び発盤效長を360~430mに有する場 減路Mgの一に1500。 反転ドメイン級失変過至の レーザーを使用することもできる。レーザー出力が0. 1~300Wのレーザーで照射をすることができる。構 動に用い定識がHの遺体レーザーを高度変割しない状態で用いてもよい。また、パルスレーザーを用いる場合 には、ヒーク出力が1000W、対はしくは2000W のレーザーを照射するのが非えしい。原板が適所である 場合は、原板の実際から支持体を達して露光することも できる。

【0057】<熱の印加による親水性領域の形成>酸化 チタンなどの光頻繁性化合物をはせめ、温度を250℃ 以上に高めると親水性となるいわゆる高温親水性の化合 物は、活性光少照射光の代わりに上型の温度への加熱に よって行ってもよい。加能による親水性領域の形成に は、指触加熱による方法と赤外線などの洗洗変機性の輻 射線の定者加熱による方法と赤外線などの形成と

【9058】 新名、すたわち接触加熱によって熱へ印加を行って類水性環境の形成を行う方式では、線水性パタンを形成するべき原板上の帽域が遅出的に加熱されて、銀水性に極性変化され、かつ話頭地の周辺には泛熱が無いように加熱が行れれ、現状や環境と明まれた現代を開始が構成が構成される。このような局部領域の加熱には、公知の任意の検触性熱に避禁に関係して、例えて洗り、例えば熱風神湿及び昇差を飲食を整本できた配達が全から大きない。 は、単一の熱記録素子を二次元に駆動させる方式、発起接来子を解状に裏別したアレイを度角方向に定まして指置する方式あるいは二次元配列した定建業子を用いることができる。

【0050】後着、すなわち赤外線などの鑑射線の定差 加熱の方式では、原板上に光熱変換体を設けておいて、 網線金原射光を吸収して熱に変換させる。原板上に 担持させることができ、かつその後のネタロファブリケ ーションの過程に回影響しない光熱変換体であれば、い すれの光熱変強体を用いてもよいが、質ましい光熱変換 体は、銀微粒子やカーボンブラックなどの炭素微粒子で ある、表面が微化紫褐の原板はそれ自体が光熱変換性で ある。表面が微化紫褐の原板はそれ自体が光熱変換性で ある。表面が微化紫褐の原板はそれ自体が光熱変換性で ある。

【0060】 輻射線照射による親水化は、上記の熱印加による親水化の染の印加を光蒸変換法に輻射線の照射の 相入合わせに代えたもので、原理的には熱の作用に対して く親水性化という点で同じてある。 好きしい輻射線光源 は、赤外線灯、ハロゲン・タングステンパ、赤外線を放 対する間体レーザー、大容量コンデンサーからの放電によってフラ ッシュ光を発する光・熱変硬条熱装置とが用いられ る。また、光熱変塊を一種紙によっては、赤外線に限定 されず、光熱変複体が頻果的に吸収する液長板の可報域 されず、光熱変複体が頻果的に吸収する液長板の可報域 光線、たとえばキセノン放電灯や可視域の光を放射する 半導体レーザーも用いられる。

【0061】特に好ましい熱源は、赤外線を放射する固 体レーザー、又は赤外線域や可視域の光を放射する半導 体レーザー、赤外線灯、キセノン放電灯、大容量コンデ ンサーからの放電による間歇フラッシュ発光装置であ り、これらの光源からの光は趣向装置によって原板上の 親水件化させるべき領域に収斂光として照射される。 【0062】輻射線の走査による親水性領域形成の場合 に、とくに好ましいのは、赤外線レーザー光源を使用し て、レーザービームで原板上の親水性化するべき各領域 を走杏する方式が行われる。好ましいレーザー光源の例 として、近赤外線、赤外線の成分の多い半導体レーザ ー、ガスレーザー、ヘリウムカドミウムレーザー、YA Gレーザーを挙げることができる。レーザー出力が O. $1 \sim 300$ Wのレーザーで照射をすることができる。ま た、パルスレーザーを用いる場合には、ピーク出力が1 ○○○W、好ましくは2000Wのレーザーを照射する のが好ましい。

【0063】III.インクジェットによる素子構成材料パターンの形成上記した方法で簡性変化パターンが形成された基板には、茶子を構成する材料の他就溶膜を入りジェット方式によって設けられる。服形成材料を含有するインク流体を基板状のインク流体に観和性を有する領域に像状の薄膜を形成させる方法については、すでに関しと図10を用いて設明した。

【0064】インクジェットによる描画は、基板上のイ ンク流体に対して親和性のある領域のすべてに対して行 なう必要はなく、目的とする素子(たとえばTFT)の設 計に応じて当該インク流体の薄膜を形成するべき個所に 選択的にインク流体を配することができる。インク流体 の液滴を着弾させない親和性領域はそのままにしておい てもよく、あるいは別の種類のインク流体の薄膜形成用 に残しておいてもよい。たとえば、基板上の極性パター ン領域の中から選択した特定領域に、特定の材料を含む インク流体で薄膜を形成し、次いで別の選択した別の特 定領域に別の特定の材料を含むインク流体で別の薄膜を 形成するようにして1回の極性バターン形成(親水性領 域形成)で複数種類の像状薄膜を形成させることもでき る。またインクジェットノズルを複数備えたインクジェ ット装置によってこれら複数の特定材料含有インク流体 を同時にそれぞれのしかるべき親和性領域に吐出操作し て複数の強膿を同時形成させることもできる。

【0065】また、インク流体の液線は描画預載の境界 を超えて広がることはなく、かつ描画預載内では複数の かり間域にまたがって限等成をよるので、液液が各徴小 領域がに十分広がる量だけ吐出されているのであれば、液液の吐出が幅性パケーンに忠実なパケーン状である必 要はない。したがって、浮観形成操作が着しく簡易となり、振雨荷様の計容度も広くとることができて、本発明 のミクロファブリケーション基板を用いる素子作製方法 を有利にしている。

【0066】清原形成用イシク流体について速べる。 寝 服形成材料は、インク流体に分散あるいは溶解化得る、 かつイクラジェット方式で吐出して直接上の類別性領域 に膜形成し得るものであれば、木発卵の微状溶膜形成方 法に用いられる。形成させるべる像状溶膜形成方 法に用いられる。形成させるべる像状溶膜形成方 は、帯電性高分子、導電性原常ある場合に は、帯電性高分子、導電性原状溶解性維状溶膜形成則インク 流体として用いられる。

【0067】導電性高分子としては、ポリアセチレン、 ポリピロール、ポリ (N-メチルピロール)、ポリ (3 ーメチルピロール)、ポリチオフェン、ポリ(p-フェ ニレンビニレン) ポリアズレンなどのπ電子共役系を鎖 状に有する高分子にAsF₆, C1O₄, BF₄, I₂, B roなどをドーパントとして加えたものが知られてい る。ポリビニルカルバゾールで代表される電子写真用の 電荷輸送物質の有機性分散液の形で使用できる。無機導 電性インクとしては、カーボンブラックやグラファイト 粒子を表面親水処理して水系分散液としたもの、あるい は表面親水処理しないで疎水性溶媒に分散したものを用 いることができる。グラファイトは、異方性の導電性を もち、微粒子化して界面活性剤と分散媒の選択によって 分散可能であり、いわゆるカーボンブラックは粒子サイ ズが1~10nm,多くは2~5nm程度の微粒子が葡 萄房状に会合して光吸収能を極度に高めた形態をとって いて、これも同用に分散可能である。

【0068】金属の導電性薄膜層の形成には、金属微粒 子の分散液をインク流体に用いてもよく、別の方法とし ては、金属前駆体として金属塩水溶液をインク流体とし て使用し、金属塩薄膜を還元して金属薄膜を形成させる 方法がある。前者の例には、銀微粒子、例えば市販のコ ロイド状銀粉末をポリビニルアルコールやゼラチンなど の分散媒水溶液に分散させた分散液をインク流体とする ことができる。後者の例には、2種のインク流体、例え ば第一のインク流体として硝酸銀水溶液、第二のインク 流体として、アスコルビン酸の中性又はアルカリ水溶液 やフェーリング溶液などの還元剤水溶液と、をそれぞれ 別のインクのズルから同時に又は連続して同じ親和性バ ターン領域に吐出させて基板表面で銀鏡反応によって銀 薄膜を形成させることができる。絶縁層の薄膜を形成す るには、各種の公知のレジスト組成物の分散液を用いる ことができる。

【0069】イングジェット装置は、公知のものを適用 することができる。図11は、インクジェット方式のパ ターン形域表置の一部板を示すものであって、本条明記 この態味に限定されるものではない、図11において、 インク液体の液菌16を基板11上の液体に対して別れ 性の関板13に吐出可能に構成されたインクジェット式 【0070】インタジェット式流源地出ペッドとには、 インタ流体31が入れられたインク流体5間倍32がパ イプ33を介してインク流体31を採約可能に接続され ている、インク流体31としては、下FTの設計に従っ て形成させるでも原則材料と出版での網料機が低い に で構筑が変えられる。また、薄膜形成性が効率化のか のに、インク流体貯留槽ーインクジェット式液源は出へ ッドの相は、複数能とのよりでしまい。

てセル15となる。

[0071] インタジェット方式の溶液性出へッドの液 高吸射方式としては、圧電体業子、例えばP2T素子等 を上端電磁力は7下部電位で挟んだ精液を有してインク 流体の容解に体験変化を生じさせて液液を世出させる構 成のもの、発性の熱による形成として液液を世出させる構 のから、充分のからの、あるいは発熱水とは窓圧 印加によるスパークによって気化を起こさせてそれに作 近上がよって液液を吐出させるようなヘッド構成のも の、など分類のインクジェット方式を選択することが出 来る。

【0072】駆動機構4は、41と記したモータM1、 42と記したモータM2および図示しない眼構構造を備 えており、インクジェット式流師肚出ッド2ととも に、X軌方向(図11の様方向)およびY軌方向(図1 1の銀行き方向)に拠送可能に構成されている。モータ M1は駅敷信号5水にむじてインクジェット式流師出 ヘッド2をX軌方向に搬送可能に構成される。モータM 2は影動信号5水にむじてインクジェット式流師出出へ デンをX軌方向に搬送可能に構成される。モータM 2は影動信号5水にむじてインクジェット式流師出出へ デンをX軌方向に搬送可能に構成される。

【0073】なお、駆動機構4は基板11に対するイン クジェット式液源は出ヘッド2の位置を相対的に変化可 能な構成を備えていれば十分である。このため上記構成 の他に、基板11がインクジェット式液源比出ヘッド2 に対して動くものであっても、インクジェット式液溶比 出ヘッド2と、基板11とがともに動くものであっても よい。

【0074】なお、以上の説明は、本発明の説明および 例示を目的として特定の好適な実施例を示したに過ぎない。したがって本発明は、上記実施例に限定されること なく、その本質から逸脱しない範囲で更に多くの変更、 変形をも含むものである。

【0075】IV、原板の疎水性強化処理

本発野の上記したミタロファブリケーション用基板は、 結性光照射 又は熱の印加によって極性変化のパターンを 形成する前に、原核表面の海水性を強化する処理を繰し ておくと、液にしみや液がれが一層却止されて薄原形成 の構度がさらに向上して好部合である。 縄水性強化処理 が行なわれても、活性光が照射又は熱の印版をうけると 歳本性有機化合物のほとんどは実施ガラと水に変化した 表面の海水性関が振するので、強水性強化処理 形成される 親水性前域の観水性の程度には影響を与える ことなく、非照射(非加熱) 割壊のみが選択的に酸水化さ れる。

【0076】以下に、原原の確水性強化地理を思明する。確水性強化手段としては、原放実術へ添水性物質 像水化剤とも対かの窓り付け処理、スプレー処理、気 低・截縮法、気体接触法、浸透処理など公知のいずれの 方法、方式をも明いることができる。しかしながら、 勝ちるも点で、気体接触法がませい。気体接触法は、 例えば空気恒温構内に有機化合物気体を導入したり、弾 発性の有機化合物を導入して精内を加温して行うなどを 遂げたかる。

【0077】 <疎水性強化の方法>

a. 塗り付け残壊は、液体及び固体状の疎水化料に適用 できる疎水層の付与方法であり、疎水化剤が液体の場合 は、直接接り付けてもよく、また固体の場合や、液体で あっても場合により、適当な溶剤に溶解あるいは分散し たりして複様よして塗り付け残糧を行う。

【007名】塗り付け処理の方法としては、グラビア塗布、リバース境布、ボルー環布、スリット線布などの重布限を方式をど外面の方法が適用できる。また、酸水化剤を担持した螺体を介して原板上に塗り付け皮膜を形成させるシート現理が好ましい方式の一つである。この方法には特党と655337号に設力方法を挙げることができる。酸水化剤を担持する螺体には、フェルト、織物、スリットや組孔を有する金膜などを用いることができる。この中でも特別学8~9008号。同9-138493号公報に記載されているスポンジとどによる処理液塗り付けの方法を好ましく傾回である。

【0079】塗り付け処理の好ましい塗り付け量は、疎水化剤の濃度などによって異なるが、適常10~100 m1/m²、射ましくは15~50m1/m²である。 【0080】b、スプレー処理

スプレー処理すなわち噴霧処理は、塗り付け処理に記したと同様に様状あるいは分散液状にした疎水化剤又は繊 水化物溶液を原板表面に噴霧することによって疎水化を 行う方法である。また、噴霧液量を必要供給液量以上と して適用表面を流下する余分の酸水化剤あるいは疎水化 して適用表面を流下する余分の酸水化剤あるいは疎水化 剤溶液を循環させて再利用してもよい。疎水化剤あるい は疎水化剤溶液の噴霧方法、方式、ノズルの数や形状を 問わず、また単一の可動ノズルを移動させながら噴霧し ても、複数の固定ノズルを用いて噴霧してもよい。ま た 原板を固定してノズルを移動させながら噴霧して も、ノズルを固定して原板を移動させながら噴霧しても よい、このなかでも特開平8-123001号、同9-160208号、同9-179272号公報に記載され ている疎水化剤あるいは疎水化剤溶液を噴射する複数の ノズル孔が一定の問題で原板の搬送方向と交差する方向 に沿って直線状に並べられたノズルとこのノズルを撤送 経路上の原板に向かって変移させるアクチュエーターと を有する疎水化剤塗り付け装置によって疎水化剤あるい は疎水化剤溶液を噴霧する方法がとくに好ましい。本発 明の方法に適用されるインクジェット方式の疎水性強化 には、静電吐出型に限らず公知のインクジェットプリン ターを使用することができる。

【0081】c. 気化、凝縮法

気は発験記し、昇華性の開品線水化剤からいは耐臭性の 膝水化剤や藻臭しやすい確水化剤が高を加熱して気化 し、原度表面に排除させて離水化剤の皮膜を凝散形成さ せる方法である。この方は上げ都合金効果をもつ有まし い有機化合物は、沸点が30~200でにあってか 30~1100での温度矩間で安定な有機化合物であり、 中でも終ましい境水配配は50~100°Cである。 [0082] は、気体操物法 のの82] は、気体操物法

・破水化剤が気体の場合、とくに前記したフッ素含有有機 化合物の場合には、印刷原板をこの気体を含んだ雰囲気 の含かに置くことによって高度の疎性強化を行うことが できる。

【0083】e. 浸漬法

浸漬槽を設けて印刷原板を浸漬する方法も用いることが できる。

(0084) <繭水化利>本発明において、「森水性」 とは、原販上で水溶除独内が40度以上、好ましてはる 原以上であって、親水性観像が未溶除機角は9640 度以上高いことを意味する。このような酸水化剤の要件 に適合する化合物は、有機低分子化合物、有機延常化 物の中に見いだされる。

【0085】1)有機低分子化合物

藤水化割として木発明に用いられる有機低分子化合物 は、有機配割における有機性/無機性の比が0.7以 上である有機低分子化合物で、ここで、低分子化合物と 呼んでいるのは沸点又は機点を有する化合物という意味 で用いており、そのような化合物を通常分子県は200 の以下、多くは100の以下である。

【0086】有機概念図における有機性/無機性比が 0.7以上の有機低分子化合物は、具体的には脂肪核及 び芳香族炭化水素、脂肪族及び芳香族カルボン酸、脂肪 族及び芳香族アルコール、脂肪族及び芳香族エステル、 脂肪族及び芳香族エーテル、有機アミン類、有機珪素化 合物、また、印刷用インキに添加できることが知られて いる各種溶剤や可塑剤類の中に見られる。

【0087】好ましい脂肪族炭化水素は、炭素数8~3 0の、より好ましくは炭素数8~20の脂肪族炭化水素 であり、好ましい芳香族炭化水素は、炭素数6~40 の。より好ましくは炭素数6~20の芳香族炭化水素で ある。好ましい脂肪族アルコールは、炭素数4~30 の、より好ましくは炭素数6~18の脂肪族アルコール であり、好ましい芳香族アルコールは、炭素数6~30 の、より好ましくは炭素数6~18の芳香族アルコール である。好ましい脂肪族カルボン酸は、炭素数4~24 の脂肪族カルボン酸であり、より好ましくは炭素数6~ 2.0の脂肪族モノカルボン酸及び炭素数4~12の脂肪 族ポリカルボン酸であり、また、好ましい芳香族カルボ ン酸は、炭素数6~30の、より好ましくは炭素数6~ 18の苦香鉢カルボン酸である。好ましい脂肪族エステ ルは、炭素数2~30の、より好ましくは炭素数2~1 8の脂肪酸エステルであり、好ましい芳香族エステル は、炭素数8~30の、より好ましくは炭素数8~18 の芳香族カルボン酸エステルである。好ましい脂肪族エ ーテルは、炭素数8~36の、より好ましくは炭素数8 ~18の芳香族エーテルであり、好ましい芳香族エーテ ルは、炭素数7~30の、より好ましくは炭素数7~1 8の芳香族エーテルである。そのほか、炭素数7~30 の より好ましくは炭素数7~18の脂肪族あるいは芳 香族アミドも用いることができる。

【0088】具体例としては、2、2、4-トリメチル ペンタン (イソオクタン)、nーノナン、nーデカン、 n-ヘキサデカン、オクタデカン、エイコサン、メチル ヘプタン 2.2ージメチルヘキサン、2-メチルオク タンなどの脂肪族炭化水素;ベンゼン、トルエン、キシ レン、クメン、ナフタレン、アントラセン、スチレンな どの芳香族炭化水素:ドデシルアルコール、オクチルア ルコール、n-オクタデシルアルコール、2-オクタノ ール ラウリルアルコール1 値アルコール: ヘキシレン グリコール、ジプロピレングリコールなどの多価アルコ ール;ベンジルアルコール、4-ヒドロキシトルエン、 フェネチルアルコール、1ーナフトール、2ーナフトー ル、カテコール、フェノールなどの芳香族アルコール; 豫哉、カプロン酸、アクリル酸、クロトン酸、カプリン 酸、ステアリン酸、オレイン酸などの脂肪族1価カルボ ン酸;安息香酸、2-メチル安息香酸、4-メチル安息 香酸などの芳香族カルボン酸; 酢酸エチル、酢酸イソブ チル、酢酸- n ープチル、プロピオン酸メチル、プロピ オン酸エチル、酪酸メチル、アクリル酸メチル、しゅう 酸ジメチル、琥珀酸ジメチル、クロトン酸メチルなどの 脂肪族エステル; 安息香酸メチル、2-メチル安息香酸 メチルなどの芳香族カルボン酸エステル;イミダゾー ル、2、2-ジメチルイミダゾール、4-メチルイミダ ゾール、インタゲール、ベングイミダゲール、シクロへ キンルアミン、ヘキサメチレンテトラミン、トリエチレ ンテトラミン、オクチルアミン、フェネチルアミンなど の有機でミン・メチルエチルケトン、メチルインブナー ドン、ベンプフェノンなどのケトン類、メトキシベン ゼン、エトキシベンゼン、メトキシトルエン、ラウリル メチルエーテル、ステアリルメチルエーテルなどのエー アル及びステアリルアミド、ベンブイルアミド、アセト アミドなどのアミト類が挙げられる、その紅か、滞点が 前記の好ましい範囲にあるエチレングリコールモノエチ ルエーテル、シクロペキサノン、ブチルセロソルブ、セ ロソルブでモテートなどの有機溶剤も使用することがで きる。

【0089】また、印刷用インキの成分であるアマニ油、大豆油、けし油、サフラワー油などの地脈閉、精酸トリブナル、繰酸トリクレシル、フタール酸ジブチル、ラウリン酸ブチル、フタール酸ジオクチル、パラフィンワックスなどとの可塑剤も挙げられる。

【0090】また、長頻電助像と長掛一面アルコールの エステル、すなわちワックスも、森外性で適当に酸性点 であって、光発変性性の競サラの時で光照射によって 生じた熱によって前解してその領域を確水性化する好ま しい低分子有機化合物である。ワックスは、50~20 でご常識するものが好ましく、その例としては、原 料などによってカルナパワックス、カスターワックス、 マイクロクリスタリンワックス、パラフィンワックス、 セラックろう、バームろう、張うう等と呼ばれているい ずれをし用いることができる。ワックス別の打かに、オ レイン酸、ステアリン酸、バルミナン酸マンの所はが、 、へ、一般観、ステアリン酸が、ルンウム、バルミナン酸マ グネシウムなどの長衛性前線の金属塩などの微粒子分散 物も用いることができる。

【0091】 有販売弁化合物の中でもベルフルオロ 配金 合物は、酸水化を効果的に行うので好傷合する。 を しいペリフルオロ化合物としては、下記の化合物が挙げ られる、ベルフルオロ前線、ベルフルオロ都線、ベルフル オロベンタン線、ベルフルオロカブリン線、ベルフル オロベンタン線、ベルフルオロカブロン線、ベルフル オロケンタン線、ベルフルオロおブロン線、ベルフル オロケンタン線、ベルフルオロおりを入った。 ルフルオロペキサン、ベルフルオロキクタン、ベルフル オロトリプロビルアミン、ベルフルオロキクタン、ベルフル オロトリプロビルアミン、ベルフルオロギクター ル、ベルフルオロペシタノール、ベルフルオロベキケ ール、ベルフルオロペンタノール、ベルフルオロキゲ シルアルオロオクタノール、ベルフルオロドゲ シルアルコールをどのベリフルオロ場動数アルコール。 「0092121 表 報報主条合を対

好ましい有機珪素化合物は、印刷原板の親水・親油材料 を含有する層の表面を効果的に疎水化する疎水化剤であ る。この目的に用いられる有機珪素化合物としては、オ ルガノポリシロキサン、オルガノシラン及びフッ素含有 珪素化合物を挙げることができる。

a. オルガノボリシロキサン

リ オルガノポリシロキットは、ジメチルシリコーンオ イル、メチルフェニルシリコーンオイルを之で代表され る化合物であり、とくに量合度が12以下のオカガノボ リシロキサン類が好ましい、これらの好ましいれルガノ ポリシロキサンはシロキサン情みを埋きかり1-2個の 有機基が結合しており、その有機基は、災素数が1~1 8のアルキル基及びアルコキン基、炭素数が2~18の アルケニル基及びアルコキン基、炭素数が2~18の アルケニル基及がアルコキン基、炭素数が4~18の アルケニル基及がアルキュル基、炭素数が4~18の アルケニル基のアルキュル基、炭素数が4~18の ドルケニルを大力が大きた。これらの有能震境基 には、さらにハロゲン原子、カルボキシル基、とドロキ シ基が高速角してもよい、また、上記のアリール基、アラ 本人本、無限なれば、上記の鉄み裏の範囲エメチル 基、エチル基又はプロビル基をどの低級アルキル基がさ もに変徴していてもよい。

【0093】本発明に使用できる好ましい有機珪素化合 物の具体例は、下記の化合物であるが、本発明はこれら に限定されるものではない。好ましいポリオルガノシロ キサン類としては、00炭素数1~5のアルキル基を有す るジアルキルシロキサン基、②炭素数1~5のアルコキ シ基を有するジアルコキシシロキサン基、30炭素数1~ 5のアルコキシ基とフェニル基を有するアルコキシフェ ニルシロキサン基及び@エトキシメトキシシロキサン基 又はメトキシエトキシシロキサン基のうち、少なくとも 一つを繰り返し単位として含み、重合度が2~12、よ り好ましくは2~10のポリオルガノシロキサンであ る また その端末基は、炭素数1~5のアルキル基、 アミノ基、ヒドロキシ基、炭素数1~5のヒドロキアル キル基又は炭素数1~5のアルコキシ基である。より好 ましい端末基は、メチル基、エチル基、イソプロビル 基、nープロビル基、nーブチル基、tーブチル基、メ トキシ基及びエトキシ基である。その中でも好ましいシ ロキサン化合物は、重合度が2~10のジメチルポリシ ロキサン、重合度が2~10のジメチルシロキサン-メ チルフェニルシロキサン共重合物、重合度が2~8のジ メチルシロキサンージフェニルシロキサン共重合物、重 合度が2~8のジメチルシロキサン-モノメチルシロキ サン共重合物でこれらのボリシロキサン化合物の端末は トリメチルシラン基である。そのほか、1、3ービス (3-アミノプロビル) テトラメチルジシロキサン、 1. 5ービス (3ーアミノプロビル) ヘキサメチルトリ シロキサン、1、3-ジブチル-1,1,3,3-テト ラメチルジシロキサン、1、5-ジブチルー1、1、 3, 3, 5, 5-ヘキサエチルトリシロキサン、1, 1.3.3.5.5-ヘキサエチル-1,5-ジクロロ トリシロキサン、3-(3,3,3-トリフルオロプロ ピル)-1、1、3、3、5、5、5-ヘプタメチルー

トリシロキサン、デカメチルテトラシロキサンなどが挙げられる。

【0094】特に対まして、いかゆる シリコーンオイルがあり、ジメチルルシリコーンオイル (市販品では、例えばシリコーンKF96(信盛化学工 業(株)製)、メチルフェニルシリコーンオイル(市販 (株)製)、メチルフェニルシリコーンオイル(市販 (株)製)、メチルフィードロジェンシリコーンオイル (株)製)、メチルフィードロジェンシリコーンオイル

(市販品では、例えばシリコーンKF99(信越化学工業(株)製)が挙げられる。

【0095】b. オルガノシラン

総水化剤として用いることができるオルガノシラン化合物としては、n - デシルトリメトキシシラン、n - オクタデシルトリメトキシシラン、n - オクタデシルトリストキシンラン、n - オクタデシルトリエトキシンラン、c メトキシジエトキシンランなどのシラン化合物も挙げられる。

【0096】c. フッ素含有有機珪素化合物

フッ素を有審機基を置換基として有するシラ、シラノ、 小及びシロキサン化合物も酸水化物として用いること ができる。好ましいフッ素含有有機速素化合物には、ボ リフルがロアルギル基(3、3、3・トリフルがロプロ・ レル基・トリフルオロエチル基、トリフルオロプチル 基、トリフルオロエチル基、トリフルオロペンチル基、 3、3、4、4、5、5、6、6、6、6ーナアルオロペーキシル書、トリフルオロエチン基(1・フルオロス・レー オシル書)、トリフルオロアンロデンを「トリフルオロアキール 基)、トリフルオロアンル基(トリフルオロアキール は、)、トリフルオロアルギルスルフォン基(トリフルオロズロ ビルスルフォン基、3、3、3ートリフルオロプロ ビルスルフォン基)を有機環境基として有するシラン、 シラール及びロキサン化合物が呼ばられる。

【0097】具体例としては、メチルー3、3、3-ト リフルオロプロビルジクロロシラン、トリメチルシリル トリフルオロメタンスルフォネート、トリフルオロアセ トキシトリメチルシラン、3、3、4、4、5、5、 6.6.6-ノナフルオロヘキシルトリクロロシラン、 ジメトキシメチルー3、3、3-トリフルオロプロビル シラン、3、3、3ートリフルオロプロピルシランート リメトキシシラン、3、3、4、4、5、5、6、6、6、 6~ノナフルオロヘキシルメチルジクロロシラン、3~ トリフルオロアセトキシトリメトキシシラン、1、3、 5-トリス(3.3.3-トリフルオロプロピル) - 3.5ートリメチルシクロトリシロキサン、1、 3. 5. 7ーテトラキス(3, 3, 3ートリフルオロブ ロビル)-1、3、5、7-テトラメチルシクロテトラ シロキサン、1、1、3、5、5-ペンタ(3、3、3 ートリフルオロプロビル)ー1、3、5ートリメチルト リシロキサン、1、1、3、5、7、7-ヘキサ(3、 3、3-トリフルオロプロピル)-1、3、5、7-テ トラメチルデトラシロキサン、メチルー3、3、3 ート リフルオロプロビルシランジオール、3、3、4、4、5、5、6、6、6、6 ーノナンルイロへキシルシラントリ オール、3、3、4、4、5、5、6、6、6 ーノナフ ルオロヘキシルメチルシランジオール、ベンタフルエ エトキシンラントリオール、トリフルオロブチルシラン トリオール、3、3、3、3 ートリフルオロブロビルオトキ シシラントリオール。

【0098】好ましい化合物は、メチルー3、3、3-トリフルオロプロピルジクロロシラン、3、3、4、 4、5、5、6、6、6-ノナフルオロヘキシルトリク ロロシラン、3、3、3-トリフルオロプロピルシラン ートリメトキシシラン、3、3、4、4、5、5、6、 6. 6-ノナフルオロヘキシルメチルジクロロシラン、 1、3、5-トリス(3、3、3-トリフルオロプロピ ル)-1、3、5…トリメチルシクロトリシロキサン、 メチルー3.3.3ートリフルオロプロピルシランジオ ール、3、3、4、4、5、5、6、6、6、6ーノナフル オロヘキシルシラントリオール、3、3、4、4、5、 5、6、6、6-ノナフルオロヘキシルメチルシランジ オール、ペンタフルオロエトキシシラントリオール、ト リフルオロメチルシラントリオール、3、3、3ートリ フルオロプロビルオトキシシラントリオール。これらの **有機珪素化合物は、市販されており、たとえば信越化学** 工業(株)から入手できる。又は入手したクロロシラン を加水分解してシラノールとしたり、あるいは、加水分 解縮合によってポリオルガノシロキンを合成できる。 【0099】疎水化剤は、有機低分子化合物のみ、有機 珪素化合物のみ、あるいはそれらの混合物でもよく、さ

ド、アクリロニトリルなどの有機溶剤に混合又は分散し て使用することもできる。

【0101】 【実施例】以下の実施例によって、さらに本発明の態様 を述べるが、本発明は以下の実施例に限定されるもので はない。

実施例1

厚き1mmの10cm四方の石灰ガラス表面をアセトン 中に1分間浸漬した後、ドライトでして発煙した6 ファ化水素水溶液にて表面処理した後、十分に水流した。このガラス版度を変定素考査面内に入れて、全圧全 ドン10 コPaになるようにか足器の9次の能素ガスを大手 下でチタン金属片を電熱加速して、ガラス原板上に蒸巻 し版化ナタン湾膜を形成した。この湾膜の結晶を分は3 総解析法によって、海定型ゲアナルデル・総用がは3 総解析法によって、海定型ゲアナルデル・総用がは3 の比が1.5/6、5/2であり、TiO浸酵の厚さは200mであった。常温で3日間時所で放置した は200mであった。常温で3日間時所で放置した 後、乙の屋板の上にヘリウムかドミウムレーザーを用い で走速蒸发によって図3 aに示した円形の域・照射に開い が規則的に配列したパターンを形成させた。照射に用い へいりかムかドミウムレーザーは、発散波長を325m mに有しており、レーザの照射面におけるビーム半径、 及び発掘間隔と走る速度を割削して、照射にボットが1 のμ而のであり、一列の起んだ照射にボットの中心間隔 が20μmで、各列の間隔が20μmのパターン形成さ あるようには「空間をお行った」。

【0102】レーザー光の照射条件は下記の通りである。

る。 レーザー出力 : 200 mW ビーム半径 : 5.0μm

走査速度 : 1.7m/sec 出力 : 700mJ/cm² 発光間隔 : 12 μsec

【0103】第光後、悪坂をキシレンシアノールFFの 5質量が水溶液中に下物間浸漬した後利き上げ、裏面を 払い、表面開始減で観察したところ電光部分に上記色素 水溶液が含れい症付着していることが客色によって認め られた。同じ試料を同様に露光後、市販のBayer社 がはユチレンオキシチオフェンの水性薄電がリマーか らなるインクを使って、インクジェット法によって、3 のμmのインク流体の液滴を3の回転間にに呼べた。 インクジェットで印字した滞電性の長さ10mmの10 本の線をそれぞり頭に競を使い広がら北窓深く、テスター を用いてチェックしたところ、すべて10以下の導 電性状態となっていた。また、導電線の広がりし顕微鏡 による概要で認められず、さらに導電線の標所十点準通 状態にないととも疑影した。

【0104】実施例2

実施例 におけるレーザー光照射条件を変更して照射ス ボットが 10 从m であり、一列の速んだ顕射スポット ルールのであり、一列の速んだ顕射スポット の中心間隔が 10 Amで、名列の開発が 10 Amのパタ ーン形成されるようにして照射を行なった以外は、実施 例 1 と同じ版板と同じ方法でミクロファブリケーショ 用基板を作業した。個々で形成された現水性微小環域の 配列パターンは、円形能小環境が近いに点接触した図7 の発明に用当され

【0105】レーザー光の照射条件は下記の通りであ

レーザー出力 : 200 mW ビーム半径 : 5.0μm 走査速度 : 1.7m/sec 出力 : 700mJ/cm²

発光間隔 : 6 μsec 市販のBayer社製ポリエチレンオキシチオフェンの 水性導電ポリマーからなるインクを使って、インクジェ ット法によって、30μmのインク流体の液滴を30μm間隔に印字した。イングシェットで印字した哪里性の長さ10mmの10本の線をそれを期端鏡を使いながら注意深く、テスターを用いてチェックしたところ。すべて10瓜以下の準電性性態をなっていた。また、速電の広がりも頻繁化による研究で認められず、さらに導電線の原同士は凍過状態になる研究で認められず、さらに専電線の原同士は凍過状態になる研究で認めます。

【0106】 [実施例3] 厚さ200 u mのポリイミド (無水ピロメリット酸・m-フェニレンジアミン共重合 物)フィルム(商品名:カプトン、東レ・デュボン社 製)を真空蒸着装置内にセットし、二酸化チタンを熱応 答性金属酸化物とした原板を作製した。すなわち、上記 ボリイミド支持体をスパッタリング装置内にセットし、 全FO、15Paで酸素分圧70%の条件下でチタン金 風片を加熱して二酸化チタン薄膜を蒸着形成した。この 薄膜の結晶成分は、X線解析法によれば、無定型、アナ ターゼ、ルチルの各結晶の構成比が15/6.5/2で あった。また、二酸化チタンの厚さは90 n mであっ た、これをO. 1 質量%のn-オクタデシルトリクロロ シランのトルエン溶液中に1分間浸漬した。この原板を 2枚用意し、波長830nmの赤外光を発するIRレー ザー (ビーム径8μm) にて発光間隔を6μsec、走 査速度を1.7m/sccで走査鑑光を行なった。この 条件は8μmφの円形スポットの親水性領域が点接触で つかがったパターン形成がなされる条件である。各走査 光線に対して直角方向の間隔は30μmとなるように条 件を選定した。露光後、その基板の1枚をキシレンシア ノールFFの5質量%水溶液中に5秒間浸漬した後引き 上げ、表面を拭い、表面顕微鏡で観察したところ露光部 分に上記色素水溶液がきれいに付着していることが着色 によって認められた。同様に露光したもう1枚の試料 を、レーザー露光した部分に30μmで飛翔するBay e r 繋ボリエチレンジオキシチオフェンの水性導電ボリ マーからなるインクをインクジェット法で30μmおき に印字した。インクジェットで印字した導電化部分の長 さ2mmの10本の線をそれぞれ顕微鏡を使いながら注 意深くテスターで電気抵抗をチェックしたところ、すべ て10Ω以下の導電性状態になっていた。また、導電線 の隣同士がインク液の広がりを防止する隔壁効果によっ て海通していないことも確認した。

【0107】 【実験例4】実験例3における線以上接続 した連続用の開陽を8μmとして名円形領域が二次元砂 に接触し合う207の形にしたことと、レーザー外の定表 方向と前角方向の間隔を60μmとしたこと以外は、実 施例3と同じ基度と操作によった事業級の理能を対き せた。機能がは30μmの場電線と線網が13ば30μmの列降機器分とが平行に進光が配接ができるがつた。 (2108】 【実験例5】実験例1とまったく関係にし (2108】【実験例5】実験例1とまったく関係にし て線状処理した石英ガラスを、チタンイソアロポキシド 125mlを0.1 州研酸水溶液 750ml中に流下し 125mlを0.6 場のでで2時間財産後、写電光の ポリビニルアルコールの水溶液 50mlを加えてきらに 5時間損拝を続けて、査温に戻した途中に1分間浸漉し 、明治上げた後、冷風乾燥し、さらに250℃のオー プン中で処理した。これを原板として実験例3とまった く同様にカーオクタデシルトリクロロシランの処理。レ デー業法、インジェット処理を行った。業活剤のイ ングェット処理された部分の導電性、及びインク付着 にない部分が審過していないことも実施例3とまったく 同じま糖及40%とかた。

【0109】 [実施例6] 石英ガラス板を真空蒸着装置 中にセットして全圧0.01Paの真空下で亜鉛を10 ① n m (1000オングストローム)の厚みに蒸着し た。これを空気中600°Cで2時間酸化処理してガラ ス板の片面に酸化亜鉛の薄膜を形成させた。この酸化亜 鉛薄膜付き原板を用いて、20μmおきに幅20μmの 直線状の並行パターンを有する透過露光用マスクフィル ム、さらに平坦な透明ガラスを重ね、その上30cmの 位置から200ワット高圧水銀灯で30秒間露光して基 板を作製した。露光後、市販のBayer社製ポリエチ レンオキシチオフェンの水性導電ポリマーからなるイン クを使って、インクジェット法によって、30 mmのイ ンク流体の液滴を30μm間隔に印字した。インクジェ ットで印字した導電性の長さ10mmの10本の線をそ れぞれ顕微鏡を使いながら注意深く、テスターを用いて チェックしたところ、すべて10Ω以下の導電性状態と なっていた。また、導電線の広がりも顕微鏡による観察 で認められず、さらに導電線の隣同士は導通状態にない ことも確認した。

【0110】 (実施例7) 実施例1に記載の方法におい て、インクジェット装置として3連の噴射ノズルを備え たものとし、インク流体として2規定硝酸銀水溶液と、 酒石酸カリウムナトリウム346g/しと水酸化ナトリ ウム100g/Lからなるフェーリング溶液-Aと、硫 酸銅五水塩69、2g/しからなるフェーリング溶液-Bとの3種類とし、3液が基板上の同一領域に続けて噴 射されるようにして基板上に還元作用で生じた銀薄膜が 形成されるようにした。その他は、実施例1と同じ操作 によって線状の露光部分に沿って30μmの間隔で長さ 10mmの10本の銀線を形成させ、その銀線をそれぞ れ顕微鏡を使いながら注意深く、テスターを用いてチェ ックしたところ、すべて10Ω以下の導電性状態となっ ていた。また、導電線の隣同士はインク液の広がりに対 する顕璧効果によって薬通状態にないことも確認した。 【0111】以上のことから、光触媒性又は熱応答性の 表面を有する原板、たとえばTiO2層を担持した原板 表面に露光(又は熱)によって親木性に変化させたパター ン状に配列した複数の親水性微小領域を形成させて、こ

れを基板として、基板上に、インクジェット法により水 性インクを吐出させて振廊を行なうと流海の広がりが明 止されて振幅された塊パターンに無文と高特無間度が形 成されることが示された。実施例で確認した高特細でし っかりとした専電化パターンをソース電路、ドレイン電 総に分割し、その上から図ー3に示したような構造とし て高分子後品、次いでボリビエルビロリドン(PVP) をスピンコーターで塗布し、その上から実施例で使用し た水性停電インクをインクジェット方式でゲート電極で サけけは浮環液温パネルが作業できる。

[0112]

【発明の効果】所定の流動体に対して親和性のない。非親 和性領域中に該がラーンに対応して預要の流動体に対して 複制性のある規則的に配列した複数の流水積和性領域 を設け、該規則的に配列した複数の流水積和性領域にま たがる一定の証頼に、前定認動体を連続して受容可能と した本発明のミクロファブリケーション用基板を用いば、 イノクジェットによって護限形成体料を指慮することによって、フォトリソグラフィを用いることなく精力 な操作で半導体素子などの繊維素子の電状薄膜を形成 立とかできる。さらによれに流品層や跨線層とをセ ートして、TFTなどの半導体素子を簡易に提供でき

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明のミクロファブリケーション用原板に活性光の照射と親水性インク流体の吐出を行なった状態を示す説明図である。

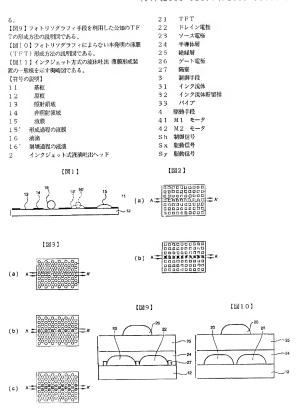
【図2】aは、本発明の基板の複数の規則的に配列した 鐵小領域のパターンの一例を示す図であり、bは指画領 域がインク流体を受容した状態を示す図である。 【図3】aは、本発明の基板の複数の規則的に配列した

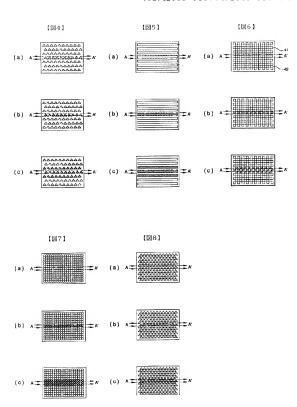
被小頻線のパターンの別の一例を示す間であり、b は描 面削成がインク流体を受容した状態を示す間である。 (別4) 1 aは、未発明の基板の程度の規則的に配列した 総小頻線のパターンの別の一例を示す間であり、b は描 高減線がインク流体を受容した状態を示す間である。 (図5) 1 aは、本発明の基板の複数の規則的に配列した 微小頻像のパターンの別の一例を示す間であり、b は描 面離版がインク流体を受容した状態を示す間であり、b は描 面離版がインク流体を受容した状態を示す間であり。

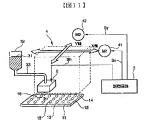
【図6】aは、本発明の基板の複数の規則的に配列した 鐵小領域のパターンの別の一例を示す図であり、b及び には描画領域がインク流体を受容した状態を示す図であ

【図7】aは、本発明の基板の複数の規則的に配列した 酸小領域のパターンの別の一例を示す図であり、b及び cは描画領域がインク流体を受容した状態を示す図であ る。

【図8】aは、本発明の基板の複数の規則的に配列した 微小領域のパターンの別の一例を示す図であり、b及び cは措画領域がインク流体を受容した状態を示す図であ







フロントページの続き

(51) Int. Cl. 7		識別記号	FI			(参考)
G02F	1/1343		G02F	1/1343		3K007
G03F	7/20	501	G03F	7/20	501	4G069
H01L	21/288		H01L	21/288	Z	4 M 1 O 4
H05B	33/10		H05B	33/10		5C094
	33/14			33/14	A	

Fターム(参考) 2H048 BA11 BA64 BB42 2H086 BA01 BA11 BA19 BA59 2H090 JC07 JC19 2H092 HA02 HA06 KA19 MA02 MA12 2H097 CA11 LA12 3K007 AB18 CA00 DB03 FA01 4G069 AA03 AA08 BA01A BA02A BAO4A BAO4B BA14A BA14B BA48A BB04A BB04B BB06A BCO1A BCO8A BC21A BC22A BC23A BC25A BC35A BC35B BC38A BC49A BC50A BC53A BC66A EA11 ED02 FA03 FB01 FB02 FB03 FB23 FB58 4M104 AA09 BB08 DD51 DD61 5C094 AA43 DA15 EB01